Search Notes								

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/707,362	CHEN ET AL.
Examiner	Art Unit
Donna V. Lui	2629

	<u> </u>			
SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
345	101	7/2/2006	DL	
Updated	Search	10/10/2006	DL	
<u>:</u>				
		:		

INTERFERENCE SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
	<u> </u>				

SEARCH NO (INCLUDING SEARCH		)
	DATE	EXMR
345/87-100 East Text Search (US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB)	7/2/2006	DL
Updated Search	10/10/2006	DĽ
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
•		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		